

(9日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

广内整理番号

昭52—126413

6公開 昭和52年(1977)10月24日

60Int. Cl2, C 04 B 37/00 B 23 K 1/12 C 03 C 27/08

50日本分類 20(3) D 61

21 B 6

12 B 2

6816 - 4121 B 22

7106-41 発明の数 1 7106-41 審査請求 未請求 7516--39

(全 8 頁)

ᡚセラミックスおよびガラスの封着方法

@特

昭51-43352

®Ж

昭51(1976)4月16日

識別記号

の発 明 藤井昭治

茅ケ崎市萩園1436

⑦発 明 古田重太郎 者

藤沢市大鋸3-2-18

の出 願 人 大日本塗料株式会社

大阪市此花区西九条6丁目1番

124号

の代 理 人 弁理士 柳田征史 外1名

1. 発用の名称

セラぶ ツクスおよび ガラスの封着方法 2.特許請求の範囲

- (1) セラミックスまたはガラスの一対の書板 を互いに接着して封着する方法において、 渦苯板の相対向する面にそれぞれ低酸点金 展像化物層と低敵点金貨層を基板に近い方 からこの順に重ねて形成し、その両数板上 化形成された低級点金属層間を熔融状態の 低触点金属で封着することを特徴とする封
- (2) 前配低融点金属微化物層かよび低磁点金 属層を、酸点が400℃以下であるインジ ·ウム、スズ、亜鉛、鉛等の単体もしくはそ れらを成分の1つとする合金から形成する ことを特徴とする特許請求の範囲導り項記 数の封着方法。
- (3) 前記低融点金異線化物層を250~5000人 の厚さで形成することを特徴とする特許額

水の範囲第1項セよびま2項記載の封着方 法。。

- 前記低職点金属層を厚さ700A以上で、 形成するととを特徴とする特許病水の範囲 痛 1 項乃至第 3 項記載の封着方法。
- (5) 前記低融点金銭酸化物層および低融点金 異層を融点が250℃以下であるインジゥ ム・スズの単体。もしくはそれらを成分の 1つとして含む合金から形成することを特 敬とする特許請求の範囲将 2 項記載の封撑 方法。
- 節記纸融点金属層を400A乃至2000 A の厚さで形成するととを特徴とする特許機 求の範囲第3項記載の封着方法。
- 醇配低腺点金属酸化物層を800~1600 Å の厚さで形成することを特徴とする特許病 求の範囲第6項記載の封着方法。



3.発明の詳細な説明

本発明はセラミシクスおよびガラスセルの 新潜方法に関するものである。

近年真空工学や電気工学の分野にかいてセルを形成する材料として各種の セラミックス やガラスが広く利用されている。 しかしなが ちゃうミックスヤガラスは同じ材料どうし、 もしくは異種の セラミックス、 ガラスセルや ガラスセルの封着は低めて困難であつた。

従来セラミックスやガラス(以下ガラスで 代表する)で形成されたセルを封着するため には、軟化温度が400℃乃至800℃の低 減点ガラスを使用して封着する方法やモリブ デン、ステンレススチール、クロム等の酸化 性高融点金銭を蒸着した後、金ろう、銀ろう 各種のハンダ等を用いて封着する方法が用い られていた。

しかしながら、これらの方法は作業時に高 思および特殊な雰囲気が必要であるし、また

入等によつて液晶の分解や配向の劣下が起こり、消費胃力が増加するとともに、素子の寿命が無くなるという問題がある。 そのため、液晶注入孔を完全にシールすることのできる 射着方法が要望されている。

本発明は上記のような事情に鑑みて、優れた密封性と密着力をもつてガラスセルを封着 することのできる封着力法を提供せんとする ものである。

本発明はまた作業的に簡単で、しかも情浄 な仕上りをもつてガラスセルを封着すること のできる封着方法を提供せんとするものであ る。

本発明の方法はガラス(もしくはセラミックス)が金属との密着力は弱いが、金属酸化物との密着力は強く、さらに金属酸化物は全属との密増力も強いことに増目して、密増力の弱いガラスと低酸点金属の順に低度点金属酸化物と低酸点金属層をこの順に介在させるととによって両者の密港力を強化するように

·特開昭52-126413 四

後者の方法は必ず有機酸や無機酸のフョック スを必要と、するため、特に清浄な封着を必要 とする真空袋のや液晶等の質気的素子の封着 には不向きでるつた。

また、インジウム、錫、鉛、アルミニウム等の柔軟な金属を用いて封着する方法も知られているが(特開昭 5 0 - 5 1 3 5 1 号)、 この方法はガラスとの密着力が余り強くない という欠点がある。

して、ガラスセルを低触点金属で封着することを特徴とするものである。

をお、本明細書にかいて低敝点金銭とは般点が約450℃以下の金銭を言うものとする。本発明の方法においてはインジウム、スズ、重鉛、鉛等の単体、もしくはそれらを成分の1つとする低離点合金のスぱインジウムースズ合金、銀ー網合金、スズー網合金、銅ーニッケル合金、鉛ースズ合金等を使用するととができるが、融点400℃以下のものが特に望ましい。

なお、厳点が450で以上の金属を用いるとガラスと金銭酸化物層との間で膨張係数の整によるはがれが生じ易くなるとともに、金銭酸化物層を設ける時に雰囲気温度の上昇によってガラスの数化が生じたりしてしまう。

本発明の方法の実施に際しては、封藩すべ きガラスとガラスの相対向する側の面に低級 点金属酸化物層(以後単に酸化物層と称する) と低級点金属層(以後単に金属層と称する) をガラスに近い面からとの限に重なるように まず設けておき、両金県層順に増散した低機 点金属を挿入する。

なか、本発明の方法はセルの封着だけでなく、ガラスとガラス(もしくはセラミックス)の単なる接着にも使用できるとは言う迄もなく、本明細書にかいては単なる接着も對着と称することにする。ガラス上に酸化物磨か上び金属層を設けるのには真空蒸灌法、スパッチリング法等の公知の方法を用いることができる。

以下真空蒸着法を例にとつてガラス表面に 酸化物層と会属層を形成する方法について説 田士る。

酸化连来を構成成分の3つとするガラス基板(もしくは酸化アルミニウム等を構成成分の3つとするセラミックス)をフレオン、メテルアルコール、トリタレン、凶塩化炭素、ガソリン、昇面活性剤、水等の溶剤を使用する過音波洗浄法、または希薄ガス中でのスパ

面に蒸着される金属像化物は酸化度が高い程 密着力が強くなる。また前配会貨幣化層の上 に蒸着される金属層は微化度が大きいと封着 の時の低離点ハンダとの密着力が低下する。 以上の理由から蒸滄時の好ましい酸素ガス分 圧は第1段階で10⁻² 乃至10⁻⁴Torrで第2段 階は 10⁻⁶ Torr以下である。蒸着は第1段階 と第2段階とを同一の真空装置内で連続して 行なつてもよいし、同一または別価の真空袋 遺を使用し、病1段階から第2段階へ移行す る時に大気圧もるいは真空蒸港時よりも高い 圧力下を通しても特にさしつかえない。また ペルジャー内に加熱 ボートを2個用意しぃー 方に低融点金属像化物、他方に低融点金属を 入れ10° Terr以上の高真空にて前者を加熱 して基板上に彼化物層を設け、次に後者を加 煮してその像化物層上に金農屋を設ける方法 ヤ、気密にした小型のペルジャー内を10~3 * 万至 1 0.74 Terrの真空変にし、加熱 ポート内 . に低敵点金属を入れ如熱することにより、グ・ 特開照52—1 26413 (3) ツォリンダ、高温炉中での焼付けなどの方法 により表面に付着しているゴミ、油脂等の付 が物をと気除いた後、真空蒸煮炉中に入れ、 水記のような低酸点金属の単体、あるいはと れらを、構成成分の1 つとする低酸点合金を 真空蒸着とする。

真空無着時の真空結構のベルジャー内の真空度は2段階からなり、そのは1段階の真空度は破棄ガス分圧が10⁻² 乃至10⁻⁴ Torrであり、第2段階の酸素ガス分圧は10⁻⁴ 乃至10⁻⁷ Torr あるいはそれ以下とし、第2段階は第1段階に比べ酸素ガス分圧が10分の1以下とする。

とのようにして真空無滞をおこなうと、ガラス非振上には先ず第1段階において前記低級点金属もしくはその合金の酸化物の蒸燈破膜が形成され、次に第2段階において未破化の金属あるいはその合金の金属破膜が形成される。第1段階で酸素ガス分圧が10⁻²Terrより高いと真空蒸漕が困難であるがガラス装

なお、酸化物層の厚さは 2 5 0 A万至5000 Aにするのがよく、密潜力、耐久性等から好ましくは 4 0 0 A乃至 2 0 0 0 A、更に望ま しくは 8 0 0 A乃至 1 6 0 0 Aがよい。

をお、250 A以下ではガラスとの密着力が弱く、5000 A以上では割れや剝離を起こし易くなる。また、上記酸化物層上に設ける金具層は密着力等より700 A以上必要で好ましくは1000 A以上である。

本発明の方法は特にガラスを用いた液晶や

特別的52-126413(4)

エレクトロクロミック等の有機表示素子の注 入口等の最終シールには、低温で強力を無機 封着ができることから最適である。液晶等の 低温で分解する有機化合物のシールには触点 が250で以下のインジウムをよびスズの単 体あるいはこれらを成分の1つとする合金が 有利である。

なお、終り図および終2回は本発明の方法によって封着もしくは接着したガラスセルおよび2枚のガラスの封着部(接着部)を示す断面図であり両図において共通の符号を用いた。すなわち、1はガラス板、2は酸化物層3は金属層、4は封着もしくは接着用金属である。

次に実施例に従つて本発明の方法を更に具体的に説明する。

实施例 1

主成分が SiQ 及び Na であるフロートガラス を界面活性剤及びフロン軽剤を使用して 1 0 分間超音波洗浄し、そのフロートガラス表面

180でに加熱したハンダゴテを用いて、他 に用意した金属インジウム線を熔骸し、その 蒸着膜上に付着させる事により對着した。と のようにして封着した2枚のフロートガラス 板は非常に良い密着性と密着力を示した。 実施卵2

主成分が S(O₂ と Na からなるフロートガラス板を実施例1 と同様にした洗浄した後、真空蒸着装置のペルジャー内にセットとし、のの なが M が C し のの M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C の M が C

に付着したゴミおよび抽脂をとり除き、110 での乾燥雰囲気中で1時間乾燥させた後、抵 抗加熱式真空蒸着装置のペルジャー内にセジ トした。次にその真空蒸滞袋置内に蒸着物の 加熱用に設置されたモリブデン製ポートに金 展インジウムを乗せた後、真空旅燈袋燈のべ ルジャー内を2×10⁻⁶ Torrまで真空引きし た上で徽案ガスをリークして、ペルジヤー内 部を 1 × 1 0⁻⁴ Torrの酸素ガスで満した。と の 状態でモリプテン製 ヒーォーに言意を通じ て1000℃に保ち、800人の返厚の酸化 インジウム膜を放フロートガラス提頭に形成 した後、再びペルジャー内を実空引きして、 2 ×.] 0 ⁻⁶ Terrにし、前述と同様にしてモリ プデンポートを加熱して金禺インジウムを庶 者させ、フロートガラス基板上に更に金銭イ ンジウム膜を3000A厚で形成した。との 様にして、フロートガラス基板上に酸化イン ジウムと金銭インジウムの2重層を形成させ た2枚のフロートガラス基板を対向させた後、

ンダゴテを用いて封着した。このようにして得られたフロートガラスから成る表示体セルは非常に良好な密着性、密着力と清浄さを有していた。

実施例3

特研昭52-126413 (5)

形内全型である。 Torre 在 MRO を A MRO

厚さ1 mの乾板ガラスの袋面に導き性像化インジウムの透明皮膜により形成された?セグメントの数字袋示用のホトエッチングパターンと 8:0 針方蒸着による配向処理膜とを有

32

導入した。次に再び高周波電流を通電し、先 に形成した酸化スズ膜上に金銭スズを3000 人の厚さに形成させた。このような処理の行 なわれた液晶表示素子用空セルに、素子内を 真空にした後、大気圧により液晶を住入する いわゆる真空往入法によりネジレ配向を示す P型ネマティック液晶を柱入した。次にとの 被晶素子を190℃のハンダゴテを使用する 事によりS m 5 0 がPé.4 0 が、 In 1 0 が 塩 量も)の金属を焙融させた袋、先にスパッチ ーさせた金属銀膜と接触させて最終シールを 行なつた。とのようにして最終シールされた 液晶素子は、最終シール時に乳酸等のフラッ クスを必要としないため、配向劣下、MR の 低下、電流値の増加が全く観察されなかつた。 李施例 5

厚さ2mの硬質ガラス表面に厚さ1000 人の導質性酸化インジウムの透明皮膜により 形成された T セグメ ントの数字表示用のホト エッチングバターンと 840 の針方蒸着 による

する 1 対のガラス板を、軟化点が 4 5 0 ℃の 低融点ガラスを使用して、550℃の電気炉 中で、後に液晶を注入するための巾1㎜厚さ 104のスリントを表して、周辺を完全化シ ールした。とのようにして作られた曹極間隔 10mの液晶袋示案子用空セルを、前記スリ ットが陽ケの方向を向くようにして、高周波 スパツォ芸量の陰極にセットして、陽 縦上に スパッォーソースとして直径) O cmの級板を **遺言ペルジャー内を1×10⁻⁶ Torr まで真空引き** した後、アルゴンガスと酸素ガスをリークレ てペルジャー内も3×10[™]Toffのアルゴンガ スと3×10⁻⁴ Terr の酸素ガスで廃した。と の状態で13 Mefile の高級波雷流を陽像と陰極 の間に通信する事により、液晶表示素子用空セルの スリットの周辺に700Aの娘化スズ膜を形成させ た。次に高周故言流を OFF し、ペルジャー内 を 1 × 1 0 ⁻⁶ Torr にして、ペルジャー 内に残 留している康素ガスを除いてから、純康 9 9. 9 9 4 の アルコンガスを 3 × 1 0 ^{~3} Torr

3

配向処理膜とを有する一対のガラス板を、融 点が 4 5 0 ℃の低融点ガラスを使用して550 での電気炉中で、後に液晶を注入するための 巾1 ■厚さ10gのスリット以外の部分を完 全化シールした。とのようにして作られた質 模間隔 1 0 μの液晶 表示素子用空セルをその スリットが陽極の方向を向くようにして高周 波スパッタ装置の陰極にセツトレ、隔極上に スパッチリースとして直径10 cmのSx 50重 量が、Pb 4 0 重量が、In'1 0 重量がから成 る合金板を置き、ペルジャー内を1×10⁻⁶ Torr まで真空引き してから アルゴンガスと飲 素ガスをリークする事により、ペルジャー内 全3×10-1 Torrのアルゴンガス と3×10-4 Torrの世界ガスで満たした。 との状態で13 MegHs の高弱波電流を隔極と陰極との間に通 育することにより、被結表示素子用空セルの スリットの周辺に750人の上記合金の像化 膜を形成させた。次に高周波電流を OFF し、 ベルジャー内をコ×コロ⁻⁶ Torrに真空引きし 大後、純度99999のアルゴンガス3×10⁻¹ Torr 等入した。次に再び高周波電流を通電し、 先に形成した金貨酸化酸上に上記金銭合金銭を4000人形成させた。この機を処理の行
なわれた被晶表示用空セルに、素子内を処理の行
なわれた後島表示用空セルに、素子内をいかり
ネマティック液晶を注入した。次にこの液晶 素子を、200℃のハンダゴテを使用することにより8×50%、1×50%(重量多)の
ハンダを用いてシールを行ない液晶素子を

安施 96

主成分が SiQ UNa から成るフロートガラ× 板を実施例 1 と同様にして超音被洗浄した後真空蒸着装置のベルジャー内にセットし、ベルジャー内の真空度 2 × 1 0⁻⁷ Torrにした後

対した。このようにして作られた液晶素子は

最終シール時に乳酸やロジンなどのフラック

スを必要としないため、配向劣下、MRの低下 電流値の増加が全く複楽されなかつた。

4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の方法によつて封着したガ ラスセルの封着部を示す断面図、

等2回は同じく本発明の方法によつて整度 した2枚のガラス板の接着部を示す断面図で ある。

1・・・ ガラス基板

2. . . 酸化物層

3 - 金属層

4 ・・・ 封着用低融点会属

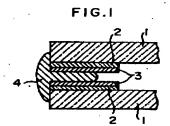
特許出収人 大日本 数 料 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 柳 田 征 史 外 1 名 特別超52-126413(6)

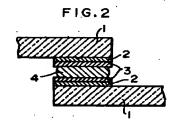
酸素ガスをリークして 3 × 1 0 ⁻¹ Torr にし、 メンタルポートを 1 3 0 0 でに 加熱して 網を 蒸発させ、フロートガラス板上に 0.1 4 の厚 さに酸化銅を蒸着し、次に真空度を 2×10⁻⁷ Torr まで上升させて 0.6 4 の厚さの 金属鋼を 蒸着した。 この様にして 2 層の 蒸着膜を形成 した 2 枚のガラス板側をスメ 5 9 賞量 5、鉛3 9 重量 5、銀 1 重量 5 上 5 なる ハンダ を 2 2 0 ℃ に加熱したハンダゴテを用いて 到着した。

とのようにして得られたガラス板は良好な 密着性をよび密着力を示した。 実施例 7

A& Q を主成分とするセラミックス板に実施的 2 と同様に超音放洗浄と散化スズ、金属スズを蒸着した。セラミックス板間とスズ 5 0 重量が、鉛 4 0 重量が、インジウム 1 0 重量がよりなるハンダを 1 8 0 でに加熱したハンダゴテを用いて封着した。 この様にして作られた容器中に半導体装置を組込んだところ、その密封性と密着力は良好であつた。







特許庁長官職

1. 事件の表示

ヒツミックスおよびガラスの針着方法

3. 梯圧をする者

事件との関係 特許出版人

美國新配花区的光菜6丁目1番1245

(332) 关首家放料株式会社 代表者 池川说治

4. 代 型 人

〒106 東京都橋区六本木 8-2-14 (任か1名) (7918) 弁理士

5. 補正命令の日付

. 2

補正により増加する発明の数

L 明報書の「特許請求の範囲」、「発明 の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」

の棚および図面

別紙の通り

添付書類 面 (第3图)

51. 6. 19

特別 昭52-126413(7)

- (1) 特許期求の範囲を添付のように補正する。
- (2) 明和書第5 頁第10 行

「俯発」を簡浄」と訂正する。

(3) 同第11 頁第8 行

「第1図をよび第2図」を「第1万至3図」

(4) 同質的 11 行

「両図」を「各図」と訂正する。

(5) 同頁第13行

「接着用金銭」と「で」の間に「、5 は予備 接着層もしくはスペーサー」を挿入する。

(6) 同第12 頁第9 行

「1×10⁻⁴」を「1×10⁻⁵」と訂正する。

(7) 胸第21 頁第2行

「第1四」を「第1回かよび第3回」と訂正

(8) 図面(第3回)を添付のように補充する。

特許請求の範囲

- (1) セラミックスまたはガラスの一対の基板 を互いに接着して封着する方法において、 両基板の相対向する面にそれぞれ低融点金 異酸化物層と低融点金属層を基板に近い方 からとの順に重ねて形成し、その両基板上 に形成された低融点金属層間を溶融状態の 低融点金属で封着することを特徴とする封 着方法。
- (2) 前記低融点金属酸化物層および低融点金 異層を、離点が4000以下であるインジウ ム、スズ、亜鉛、鉛等の単体もしくはそれ らを成分の1 つとする合金から形成すると とを特徴とする特許群求の範囲第1項記載 -の封着方法。
- (3) 前記低融点金銭酸化物層を 250~5000 Å の厚さで形成するととを特徴とする特許請 水の製田第1項および第2項記載の對着方 法。
- (4) 前記低融点金属層を厚さ700歳以上で形

成するととを特徴とする特許請求の範囲祭 1項乃至第3項記載の封着方法。

- (5) 前配低融点金属酸化物型および低融点金 以用を融点が250℃以下であるインジウム、 、スズの単体、もしくはそれらを成分の1つ として含む合金から形成することを特徴と する特許請求の範囲第2項記載の封着方法。
- (6) 前記低融点金属<u>酸化物</u>層を400人乃至 2000 Åの厚さで形成することを特徴とす る特許請求の範囲的3項記載の封着方法。
- (7) 前記低触点金製酸化物層を800~1600 A の厚さで形成することを特徴とする特許調 求の範囲第6項記載の封着方法。

特開昭52-126413(8)

